# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11) Publication number :

63-302584

(43) Date of publication of application: 09.12.1988

51) Int. CL.

HO1S 3/096

21) Application number: 62-138432 22)Date of filing:

02.06.1987

(71) Applicant: FUJITSU LTD

(72) Inventor:

SHIMASUE MASANORI

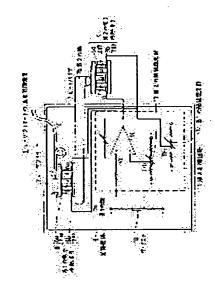
ENDO TAKEMI ADACHI JUN MIYAKI YUJI TSUDA TAKASHI

#### 54) TEMPERATURE CONTROLLER FOR LASER DIODE

57) Abstract:

URPOSE: To obtain a temperature controller for efficiently cooling a laser iode by providing the diode on an electronic heating/cooling element at one and of a heat pipe, providing another electronic heating/cooling element at the ther end of the pipe, and absorbing heat and generating heat by both the lements in response to a temperature.

ONSTITUTION: A heat pipe 7 provided at its one end 7 in a circuit housing 6 and exposed at the other end 7b out of the housing 6, a first electronic leating/cooling element 8 attached to the end 7a of the pipe 7, a second :lectronic heating/cooling element 9 provided oppositely of the other end 7b. a emperature sensor 10 for detecting the temperature around a laser diode, and a emperature controller 11 for absorbing heat and generating heat at the :lements 8, 9 in response to the output of the sensor 10 to maintain the emperature at a set temperature are provided. Thus, since the temperature of the diode can be efficiently controlled to a predetermined temperature, the liode can be continuously stably operated.



EGAL STATUS

Date of request for examination

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

# BEST AVAILABLE COPY



PN - JP63302584 A 19881209

PD - 1988-12-09

none

PR - JP19870138432 19870602

OPD - 1987-06-02

TI - TEMPERATURE CONTROLLER FOR LASER DIODE

IN - SHIMASUE MASANORI;ENDO TAKEMI; MIYAKI YUJI;TSUDA TAKASHI; ADACHI JUN

PA - FUJITSU LTD

EC - H01S5/024

IC - H01S3/096

O WPI / DERWENT

Temperature controller for semiconductor laser diode - comprises
 Peltier-effect element installed to each end of heat pipe NoAbstract
 Dwg 1/4

PR - JP19870138432 19870602

PN - JP63302584 A 19881209 DW198904 006pp

PA - (FUIT ) FUJITSU LTD

IC - H01S3/09

OPD - 1987-06-02

AN - 1989-028417 [04]

O PAJ / JPO

PN - JP63302584 A 19881209

PD - 1988-12-09

AP - JP19870138432 19870602

IN - SHIMASUE MASANORI; others:04

PA - FUJITSU LTD

TI - TEMPERATURE CONTROLLER FOR LASER DIODE

AB - PURPOSE:To obtain a temperature controller for efficiently cooling a laser diode by providing the diode on an electronic heating/cooling element at one end of a heat pipe, providing another electronic heating/cooling element at the other end of the pipe, and absorbing heat and generating heat by both the elements in response to a temperature.

 CONSTITUTION: A heat pipe7 provided at its one end 7 in a circuit housing 6 and exposed at the other end 7b out of the housing 6, a first electronic heating/cooling element 8 attached to the end 7a of the pipe 7, a second electronic heating/cooling element 9 provided

none

THIS PAGE BLANK (USPTO)

oppositely of the other end 7b, a temperature sensor 10 for detecting the temperature around a laser diode, and a temperature controller 11 for absorbing heat and generating heat at the elements 8, 9 in response to the output of the sensor 10 to maintain the temperature at a set temperature are provided. Thus, since the temperature of the diode can be efficiently controlled to a predetermined temperature, the diode can be continuously stably operated.

- H01S3/096

**BEST AVAILABLE COPY** 

none none none

# 卵日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-302584

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月9日

H 01 S 3/096

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**卵発明の名称** レーザダイオードの温度制御装置

②特 顧 昭62-138432

纽出 願 昭62(1987)6月2日

⑫発 明 者 嶌 末 政 憲 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

**郊発 明 者 遠 藤 竹 美 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社** 

内

⑫発 明 者 足 立 旬 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

母発 明 者 宮 木 裕 司 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

命出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

②代 理 人 弁理士 井桁 貞一

最終頁に続く

#### 明和古

# 1. 雅明の名称

レーザダイオードの温度制御装置

# 2.特許請求の範囲

レーザダイオード(2)を支持し、上記ヒート パイプ(7)の上記一編(7a)に取付けられた 第1の電子冷熱条子(8)と、

上記ヒートパイプ(7)の上記他端(7b)に 対向して設けた第2の電子冷熱素子(9)と、

上記レーザダイオードの周囲の温度を検出する 温度センサ(10)と、

上記の選度を設定した温度に維持すべく、上記温度センサ(10)の出力に応じて上記第1。第2の電子冷熱案子を吸熱。発熱させる温度制御回路(11)とを備えたレーザダイオードの温度制御装置。

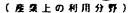
②前記温度制即値路(11)は上記温度センサ

により検出した温度が設定温度より高いときには、 上記第1の電子冷熱素子のレーザダイオード側が 般熱しヒートパイプ側が発热し、上記第2の電子 冷熱素子のヒートパイプ側が吸熱するように、温 度が設定温度より低いときには、上記第1の電子 冷熱素子のレーザダイオード側が発熱しヒートパイプ側が発熱しヒートパイプ側が発熱するように、上記第1・第2の電子冷熱素子に電液を流すことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載のレーザダイオードの温度 制御装置。

## 3.発明の詳細な説明

#### (概要)

本発明はレーザダイオードの温度制御装置において、レーザダイオードを電子冷熱素子上に設けてヒートパイプの一端に設けると共に、ヒートパイプの他端にも別の電子冷熱素子を殺熱及び発熱させる
ことにより、レーザダイオードを所定の温度に安定に制御しうるようにしたものである。



本発明はレーザダイオードの温度制御装置に関する。

レーザダイオードを安定に動作させるためには、 この温度を所定の温度に制御することが必要とされる。

#### (従来の技術)

従来、電子冷熱菓子(ベルチェ素子)を利用してレーザダイオードを冷却する構成とした装置があった。

#### (発明が解決しようとする問節点)

しかし、単にレーザダイオードのみを冷却するだけでは、レーザダイオードを所定の温度に効率良く制御することはできず、冷却にある程度の時間を必要としていた。

従って、本発明の目的は、レーザダイオードを 効率良く冷却するための温度制御装置を提供する ことにある。

伽回路とよりなるものである。

#### (作用)

レーザダイオードの冷却は、第1の素子による 吸熱に加えて、第1。第2の素子とヒートパイプ とによる外部への効率良い放熱により、効果的に 行なわれる。

レーザダイオードの加熱は、第1の素子による 発熱に加えて、第1、第2の素子とヒートパイプ とによる第1の素子側よりの放熱により、効率良 く行なわれる。

これにより、レーザダイオードの温度は応答性 良く糾脚される。

#### (実施例)

第1因は本発射の一実施例によるレーザダイオ ードの塩度制御装置1を示す。

2 は V S B レーザダイオードである。このレーザダイオード 2 よりのレーザ 3 は光ファイバ 4 を通して取り出される。 5 はモニタ用ホトダイオー

(問題点を解決するための手段)

木発明のレーザダイオードの温度制御装置は、 その一端を回路健体の内部としその他端を該回路 健体の外部に舞出させて設けたヒートパイプと、

レーザダイオードを支持し、上記ピートバイプ の上記一端に取付けられた第1の電子冷熱素子と、 上記ピートパイプの上記他端に対向して設けた

上記ピートパイプの上記他端に対向して設けた 第2の電子冷熱素子と、

上記レーザダイオードの周囲の湿度を検出する。 路庫センサと、

ドである。

6 は回路性体であり、レーザダイオード2を含む回路モジュールが収容されている。

7はヒートパイプであり、一端(第1の端) 7 aを回路性休6の内部とし、他端(第2の端) 7 bを回路性休6の外部に露出させて設けてある。 8 は第1の電子冷熱素子であり、ヒートパイプ 7 の第1の端 7 a に取り付けてある。この第1の 電子冷熱素子8 の上面に上記のレーザダイオード 2 が実装してある。

9 は第2 の電子冷熱素子であり、ヒートパイプ 7 の第2 の端 7 Dに対向して、回路 佐体 6 の外部 に設けてある。

上記の第1。第2の電子冷熱素子8、9は共に、ベルチェ効果を応用したものであり、上部接点 8a、9bと下部接点8b、9bとを有する。

10は温度センサとしてのサーミスタであり、 回路に休6の内部のうちレーザダイオード2の付近に設けてあり、この部分の温度を検出する。

11は温度制御回路であり、第1の周頃設定部

1 2 . 第 2 の 図 値 設 定 **. . . .** 3 . 及 び 差 動 ア ン プ 1 4 と よ り な る **.** 

第1の関値設定部12は上記案子8、9の特性 に応じて調整され、初期目標温度 t 。に対応した 関値TH:に設定されている(第2図舎照)。

第2の関値設定部13は差動アンプ14の特性 及び上記設定された関値TH」に応じて調整され、 関値TH2に設定されている(第3図参照)。

次に上記得成になる装置1の温度制御動作について説明する。

レーザダイオード 2 の温度が上がると、サーミスタ 1 0 の抵抗値が下がり、素子 8 . 9 の一端の電圧 V 1 は第 2 図中線 I で示すように変化し、差動アンプ 1 4 の非反転入力端子の電圧 V 2 は 3 図中線 I で示すように変化する。

レーザダイオード2の温度が to を超えて t i となると、電圧 V i が関値 T H i を越え、素子 8 。 9 には第 1 図中実験の矢印で示す向きで電流 i i が流れる。

これにより、第4図に示すように、第1の素子

上記とは逆に、レーザダイオード2の温度が t。 より下がってt 2 となると、第2図に示 すように電圧 V 1 が関値 T H 1 より低くなり、素 子8.9には第1図中破線の矢印で示す向きで電 後12が流れる。

これにより、第5図に示すように、第1の素子 8は、上部接点8aが発熱状態、下部接点8bが 冷却されて吸熱状態となる。

第2の素子9も上部接点9bが発急状態、下部 接点9bが吸熱状態となる。

これにより、ヒートパイプ 7 の第 2 の億 7 b の 温度が第 1 の億 7 a の温度より高くなり、ヒート パイプ 7 内の熱の流れは上記の場合とは逆になり、 熱はヒートパイプ 7 内を矢印 1 6 で示すように流 れ、第 1 の億 7 a より放出される。

これにより、レーザダイオード2は、第1には 第1の素子8の上部接点8 aの発熱により、第2 にはヒートパイプ7の第1の増7 aよりの放熱に より効率良く加熱され、温度は紫早く t₂→t。 とされる。 8は、上都接点8か合切されて、熱を吸収する吸 熱状態となり、下部接点8bが発熱状態となる。

第2の素子9は、上部接点9aが冷却されて、 然を吸収する吸熱状態となり、下部接点9bが発 熱状態となる。

レーザダイオード2の熱は、第1の素子8の上部8 aの吸熱作用により当該上部接点8 aに吸収されて冷却される。吸収された熱は、下部接点8 bより発生した熱と共に、ヒートパイプ7内を矢印15で示すように流れ、第2の端7 bより回路位休6外に放熱される。

第2の増7りには、素子9のうち冷却されている上郎接点9aが対向している。このため、第1の増7aと第2の増7bとの温度差は大きく、ヒートパイプ7内を流れる熱量はその分多くなり、無は効率良く外部に放出される。

これにより、レーザダイオード2は、第1には 第1の素子8により、第2には、第1の素子8と ヒートパイプ7と第2の素子9とにより、効率良 く冷却され、温度は紫早くt₁→t。とされる。

これにより、レーザダイオード2の温度は所定の温度 t。に一定に応答性良く制御され、レーザダイオード2の動作は安定に保たれる。

# (発明の効果)

木発明によれば、レーザダイオードの温度を所定の温度に効率良く制御することが出来るため、レーザダイオードを解読して安定に動作させることができる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例によるレーザダイオ 一ドの温度制御装置を示す図、

第2回は温度と電圧V」との関係を示す図、 第3回は温度と電圧V」との関係を示す図、 第4回はレーザダイオードの温度が所定の温度 より高くなったときの温度制御を説明する図、 第5回はレーザダイオードの温度が所定の温度 より低くなったときの温度制御を説明する図で ある。

図において、

特開昭63-302584(4)

1 はレーザダイオードの温度制御装置、

2 はレーザダイオード、

6は回路使体、

7はヒートパイプ、

7aは一幅(第1の場)、

7 b は他端(第2の場)、

8 は第1の電子冷熱素子、

8a, 9aは上部接点、

8 b. 9 b は下部接点、

9は第2の電子冷熱紫子、

10はサーミスタ、

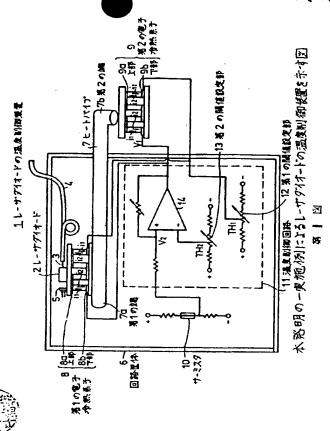
11は温度制御母路、

12は第1の顕植設定部、

13は第2の関値設定部、

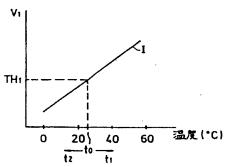
14は差動アンプ、

15,16は熱の流れを示す矢印である。

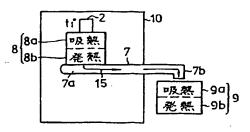


### 代理人 弁理士 井 桁 貞

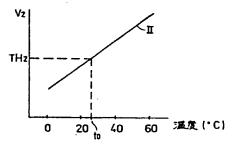




温度と電圧V1との関係を示す図 第2図

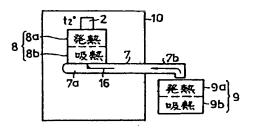


L-ザダイオ-ドの温度が所定の温度より 高くなったときの温度制御を説明する図 第 4 図



温度と電圧V2との関係を示す図

**¾ 3** ⊠



レーサダイオードの温度が所定の温度より 低くなったときの温度制御を説明する図

第5区

第1頁の続き

⑫発 明 者 津 田 髙 至 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

THIS PAGE BLANK (USPTO)